

## **Prior Art**

① Unexamined Japanese Patent Application Publication (Tokkai-shou) Number 62-166031

A sucking and gripping means can be moved between a workpiece-machining device and a material stocker and scrap box in two orthogonal directions.

## Difference between the Present Invention and the Prior Art

The prior art document ① does not describe the use of certain suction pads used to load materials, for unloading small products.



### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number. 62166031 A

(43) Date of publication of application: 22.07.87

(51) Int. CI

B21D 28/02 B21D 43/00

(21) Application number: 61004146

(22) Date of filing: 14.01.86

(71) Applicant:

KAWASAKI STEEL CORP OFIC

CO AMADA CO LTD

(72) Inventor:

SATO AKIMUNE MAEGAKI KENICHI MIYAMOTO HIROSHI HIRATA TAKESHI KOBAYASHI HIDEO

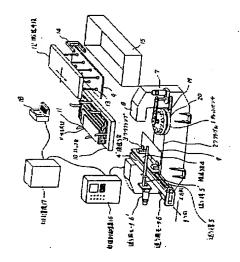
## (54) PUNCHING COLLECTION METHOD FOR THIN PLATE TEST PIECE AND ITS EQUIPMENT

### (57) Abstract:

PURPOSE: To automatically perform the punching of the necessary thin plate test piece by storing the kind, number of plates, identifying mark, etc. of a thin plate test piece into a numerical control unit and by punching a sample material in order by a turret punch.

CONSTITUTION: A sample material 9 is stacked in order on a stock base 10 and the maximum number of pieces, punching order, identifying mark, etc. on each sample material 9 are stored in a numerical controller 16. The loaded sample material 9 is taken out in order by the vacuum suction pad 13 of a transfer means 12 contrary to the loading order. This sample material 9 is moved onto a work table 2 by confirming with a double plate detector 14 and held by arranging the coordinate original point of the numerical control. A work lamp 3 moves the sample material 9 by the control signal of the NC 16 applied on a longitudinal slide 4 and horizontal slide 4' and the hammering is performed by the hammer set inside a pressurizing head 8 under the selective control of the punch. In this way the necessary test piece is collected from each sample material 9 by repeating in order the marking of the identifying mark and the punching press succeeding thereto.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



## 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ⑫公開特許公報(A) 昭62 - 166031

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和62年(1987)7月22日

28/02 43/00 B 21 D

Z - 7148-4E A - 7415-4E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

図発明の名称 薄板試験片の打抜き採取法と設備

> ②特 翸 昭61-4146

多出 昭61(1986)1月14日

眀 砂発 老 佐 藤 昍

宗 倉敷市水島川崎通1丁目(番地なし)

川崎製鉄株式会社

水島製鉄所内

②発 眀 老 垣 誅 倉敷市水島川崎通1丁目(番地なし) 川崎製鉄株式会社

水島製鉄所内

②発 眀 者 博 本

倉敷市水島川崎通1丁目(番地なし) 川崎製鉄株式会社

水島製鉄所構內 大阪富士工業株式会社水島支店內

仍出 顖 人 川崎製鉄株式会社 神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

创出 顖 人 大阪富士工業株式会社 尼崎市常光寺1丁目9番1号

①出 頣 人 株式会社アマダ 20代 理 人 弁理士 杉村 暁 秀

伊勢原市石田200番地 外1名

最終頁に続く

餌

- 1. 発明の名称 薄板試験片の打抜き採取法と 日伯
- 2. 特許請求の範囲

1. 複数種類にわたり必要とする薄板試験片の 傑準最大枚数に相当した一般的な採取バター ンを予め、抜薄板試験片の打抜き順序に従う 識別マークとともに数値制御装置に、記憶さ せておくこと、

供試材毎に採取をすべき薄板試験片の種類 と枚数の選択下にこれらに対応した鑑別マー クの指令を上位計算機により数値制御装置へ 伝送して、この指令に従う薄板試験片のみの 打抜きを、その識別マークの刻印とともに、 数値制御方式打抜きアレスにて、順次に実行 させること

との結合に成ることを特徴とする癖板試験片 の打抜き採取法。

2. 供試材を積層報題するストック台と、該供 試材を積層の逆順にて数値制御方式打抜きプ

レスのクランプテーブル上へ移載する撤送手 段とその途中で板の乗なりを検出する2枚板 検出器と、該クランプテーアル上における供 試材の位置決め作動、引続くプレス作動を予 め記憶させた採取バターンに従って薄板試験 片角に制御する数値制御装置と、この数値制 御装置に供試材毎の採取をすべき薄板試験片 の種類と枚数に応じる指令を伝送する上位計 輝機とからなる薄板試験片の打抜き採取設備。

### 3. 発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

薄板材料の機械的性質を試験確認するための薄 板試験片の打抜き採取に関連してこの明相当では 数値制御方式打抜プレスによる、とくに能率的か つ的確な操棄を可能にすることについての開発研 究の成果に関連して以下に述べる。

薄板試験片は、通常、圧延方向と、これに直交 する方向及び45°で交差する方向で、都合3方向 についての引張が試験片のほか、コニカルカップ ないしはエリクセン各試験片に加え硬さ期定义、

顕微鏡観察などのための特殊試験片などを、何れ も母板から切出して準備する必要がある。

(従来の技術)

この切出しには数やシャーなどを用い供試材を 報機に動かし乍ら物指しによる探す、さらには刻 印による試験片の難別マーク付けを必要とし、こ こに作業手順が煩雑な上、寸法符度にはらつきを 来し番ちな点にも難点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

酸低試験片は、その採取をすべき供試材の如何によって試験片の種類、数量が異なり、これが打破きプログラムの作成を煩雑にしていた難点を有利に見服し、とくに簡便な手順で供試材毎に必要な頑板試験片の採取を自動的に行えるようにすることが、この発明の目的である。

(問題点を解決するための手段)

上記の発明目的は、次の事項を骨子とする構成により、有利に達成される。

複数種類にわたり必要とする薄板試験片の標準 最大枚数に相当した一般的な採取パターンを予め、

タレットパンチ1は、上下一対の円盤19, 20を、供試材9の最大厚みよりもやや広い間隔をおいて 同始かつ周期的な回転を可能としてワークテーブル2上に支持する。

円盤19.20の一方は、第2回に示すように円周

該神板試験片の打抜き順序に従う識別マークとと もに数値制御装置に、記憶させておくこと、

供試材毎に採収をすべき砂板試験片の種類と枚数の選択下にこれらに対応した認別マークの指令を上位計算機により数値制御装置へ伝送して、この指令に従う確板試験片のみの打抜きを、その設フークの刻印とともに、数値制御方式打抜きプレスにて、順次に実行させること

との 結合に 成ることを特徴とする。 薄板 試験 片の 打抜き採取法(第1発明)。

に沿って配設した複数種類のパンチを、他方には 刻印パンチを除いたパンチと整合する打抜きダイ を、それぞれ設ける。図において21は刻印パンチ、 22. 23は半径方向及び弦方向に超長い長孔の打抜 パンチ、24a . 24b は半径方向とそれぞれ45°で 逆に傾斜する方向に組長い長孔の打抜パンチ、ま た25は丸孔パンチである。

得られる.

ところで第4図には複数種類にわたり必要とする確板試験片の機準最大枚数に相当した一般的な採取バターンの一例を示し、33、34及び35は、供試材9の最手方向、幅方向および傾斜方向の各引張り試験片、36はコニカルカップ試験片、37はエリクセン試験片、また38は硬さ試験片、そして39は予備試験片を示し、さらに40は、上記各種板試験片の打抜き類に従う付番も含めた、識別マークである。

採取 バターンは過常、第4 図のように供試材 9 の板幅 1 / 4 付近をほぼ中心にした、薄板試験片の形状に応じる配置とすることがのぞまれる。

この採収パターンに従う薄板試験片33~39の採取は、それらの外形輪郭に沿って、長孔の打抜きパンチ22、23及び24a、24b を選択的に用い、必要な丸孔パンチ25を併用する部分打抜きを、供試材9のワークテーブル2上における、ワーククランプ3による位置決めと、上記パンチの選択とを数値制御装置16の指令により、繰返し行うことに

験片の打抜き工程を省略した、能率的な試験片採取が、自動的に実行され得るわけである。これは例えば、識別マークをブランクにしたら、打抜かぬ等ととりきめておくことで達成される。

## (作用)

頭板圧延及び仕上逸程を軽だコイルから切りを った供試材 9 を、、その供試材 9 毎に 2 数 2 計算機 18 により 2 が 4 が 5 年 2 計算機 17 に 2 数 2 計算機 2 18 に 3 数 3 計算機 2 18 に 3 が 5 に 3 数 3 計算機 2 18 に 3 が 5 に 3 が 6 が 7 に 3 数 3 が 7 に 3 数 3 が 7 に

ここにストック台10上の供試材9は、その積層 順とは逆順にて、設送手段12の真空吸引バッド13 により吸む支持し、このとき圧延油又は防錆油な どによる2枚重なりのごときトラブルがないよう よって成就され得るのは明らかである。

しかるに上記一般的な採取バターンの打抜きは、 供試材 9 の材 質 如 何 や、 製造 軽 歴 な ど の 都 合 に よっては すべての 種類の 神 仮試 験 片の 最 大 牧 数 を 必 要 と る わ け で は な く、 供 試 材 9 位 に 別 異 の 採取 バ タ ー ン と な る が 、 こ れ ら に つ い て 個 別 に 数 値 制 仰 稜 塵 の 紙 テ ー ブ な ど に よ る プ ロ グ ラ ム 作 成 を 行 う の は 厄 介 で あ る 。

に 2 枚板検出器 14による確認を終てワークテーブル 2 上に移収し、ワーククランプ 3 により、数値 動御の座標原点を揃えて保持させる。

ワーククランプ3は、経送り台4、機送り台4、機送り台4、機送り台4、機送り台4、機送り台5はより、間では、数値割御装置16による、タレットパンチ1の稼動をすべきパンチの選択割御の下に、供試材9を打抜き位置に移動させ、そこで加圧ヘッド8内に仕組んだハンマにより、その真下に位置するパンチを加撃する、驚別マーク40の刻印及びこれに引続く打抜き加圧を逐次にくり返す。

以上の作動は、一枚の供試材9について必要な 薄板試験片の採取を完了する度に反覆して、逐次 にストック台10にパイルしたすべての供試材9の 打抜加工を、自動的に行うことができる。

### (発明の効果)

この発明の方法によれば、供試材の材質や、大きさ又は製造軽度の如きによってその供試材から採取をすべき頑板試験片の種類、数量を異にするときであっても、個別的な数値糾弾装置による打

## 特開昭62-166031 (4)

坡加工プログラムを作成する要なくして、簡便、かつ確実に数値制御方式プレスによる、薄板試験片の逐次的自動採取が達成され、またこの発明の 後辺により上記の方法が、有利に実現できる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明による薄板試験片の打抜き採取設備の説明図、

**第2図はタレットパンチの平面図であり、** 

第3図は刻印パンチの要郡断面図であって、

第4 図は薄板試験片の採取パターン図である。

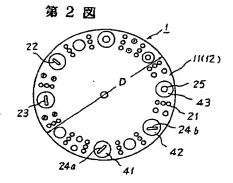
9 --- 供試材

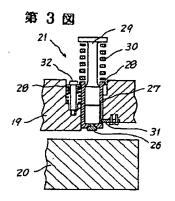
16… 数值划划装置

17…上位計算機

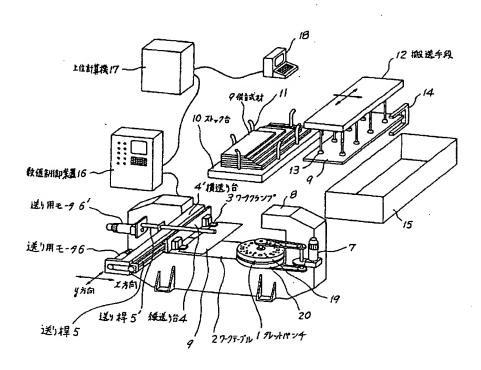
33~39… 斑板 計略

40… 識別マーク



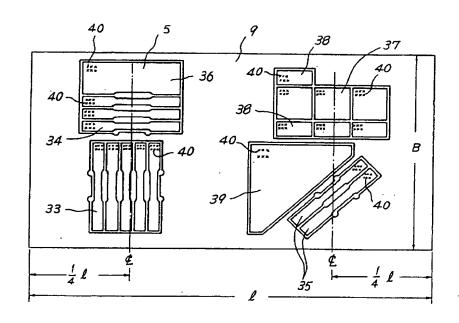


第1図



# 特開昭62-166031 (5)

第 4 図



第1頁の続き

母発明者 平田

倉敷市水島川崎通1丁目(番地なし) 川崎製鉄株式会社

水島製鉄所構內 大阪富士工業株式会社水島支店內

**砂**発 明 者 小 林 英 男 秦野市南矢名2044 A-507